



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Connettore di prova per vuoto con cassetta per vuoto ad attrazione parallela
- Incl. interfaccia adattatore per il sistema di prova Keysight i3070
- Incl. maniglie di trasporto compatibili con Alum-A-Lift
- Design robusto e di facile manutenzione con una durata di vita eccezionale
- Maggiore facilità di controllo, utilizzo intuitivo e semplice
- Per il montaggio di articoli consegnati non assemblati, devono essere utilizzati i disegni degli articoli specificati nell'elenco delle parti

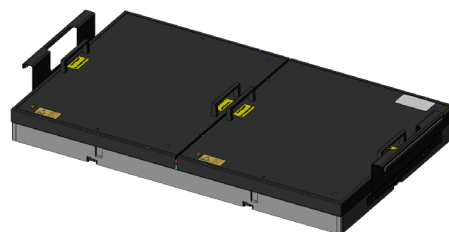
Utilizzo

I connettori di prova per vuoto (VA) sono utilizzati per il contatto proceduralmente sicuro di circuiti stampati in elevate quantità e basso numero di varianti.

Versione

- Piastra portacontatti in FR4 di 14 mm di spessore, resistente alla flessione
- Piastra di pressione realizzata in FR3 di 8 mm di spessore con superficie conduttiva ESD
- Guarnizione INGUN per vuoto, collaudata, durevole e con bassa usura
- Incluse maniglie di trasporto compatibili con Alum-A-Lift per un pratico trasporto
- Parti laterali del telaio con foro e copertura in plastica disponibili opzionalmente, per il montaggio di contatori di corsa
- Interblocchi per il fissaggio della piastra di pressione disponibili come opzione

NEW



Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato. Questo permette un'elaborazione immediata, specifica per il campione di prova. Per il montaggio di articoli consegnati non assemblati, devono essere utilizzati i disegni degli articoli specificati nell'elenco delle parti.

Nota:

Per rimuovere correttamente il connettore di prova per vuoto VA 3070, utilizzare lo schema di ampliamento INFO 4677 e le istruzioni di ampliamento INFO 4675 per tenere conto delle zone di esclusione (keepout).

Nota:

Le posizioni nell'area L004/L008:S11/S30 e L232/L236:S51/S70 non possono essere dotate di perni di trasferimento a causa della struttura dei condotti di aspirazione.

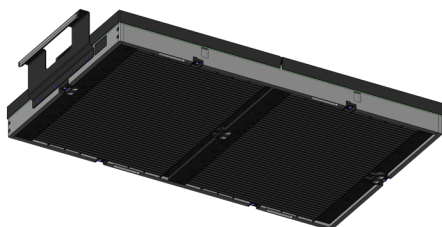


Dati generali

interfaccia del sistema di prova:	Keysight i3070 grande
Gruppo di prodotti:	connettori di prova per vuoto (VA)
Serie principale:	VA xxxx
Sottoserie:	VA 30xx
serie:	VA 3070LT
Dimensione costruttiva:	xx70L
Tipo di connettore di prova:	Connettore tandem, Keysight grande
Generazione della corsa di contatto:	a vuoto
Tipo di alloggiamento:	alloggiamento piatto
Segnali di interfaccia max.:	7.104
Blocchi di interfaccia necessari:	no
Blocchi di interfaccia interni max.:	0
Direzione di contatto:	ICT inferiore
Forza di contatto max.:	12 N
Corsa di contatto parallela circa:	7 mm
Peso:	22,4 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Bassa tensione:	no
conforme a ESD:	no
Conforme a RoHS:	sì

Dati tecnici

Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	16 mm
Versione standard:	sì
Area utile standard LxP):	2 x 295 x 400 mm
Versione ESD:	no
Versione alta frequenza:	no
Versione con ago rigido:	no
Versione a 2 stadi:	no
Contatto supplementare in alto (ZSK):	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Dimensioni esterne chiuso (LxPxA):	840 x 460 x 117 mm



Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

Vacuum test fixture

VA 3070LT/i3070

Articolo 115303



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

